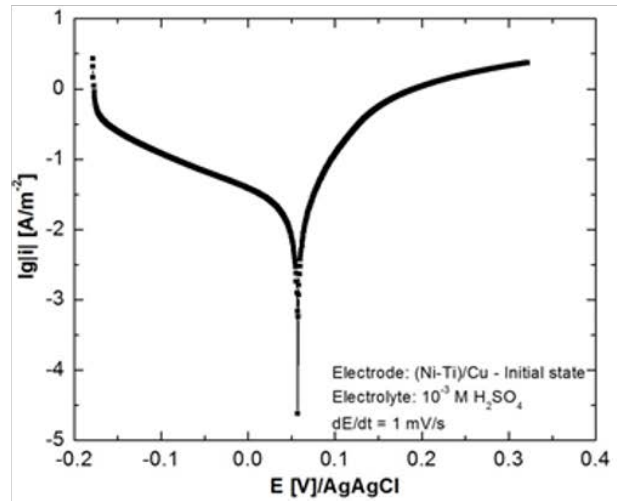


Filme depuse prin pulverizare magnetron pe diferite substraturi (stanga) si evidentiarea grosimii filmelor depuse (dreapta)



Dispozitiv implementat in UPT pentru determinarea rezistentei de contact interfacial



Curbe liniare de polarizare (Tafel pante) pe electrozi (Ni-Ti)/Cu in H₂SO₄ 10⁻³ M + 0.1 ppm F- la temperatura ambianta si la o viteza de scanare de 1mV/s.